PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-046227

(43)Date of publication of application: 27.04.1981

(51)Int.CL1

G03F 1/00 H01L 21/30

(21)Application number: 54-121672

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

21.09.1979

(72)Inventor: HONDA MITSUO

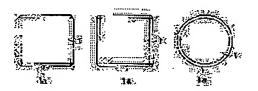
SEKIKAWA MASATO URAKABE KENGO OKAMOTO HARUO **KUROYANAGI ITSUO**

(54) MASK SUBSTRATE FOR ELECTRONIC DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To effectively inhibit the occurrence of pinholes in sputtering by mirror-polishing a peripheral part of a mask substrate for an electronic device. CONSTITUTION: Peripheral part 1a of mask substrate 1 is mirror-polished. Part 1a is preferably chamfered prior to the mirror polishing.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-46227

Int. Cl.*G.03 F ½/00H 01 L 21/30

識別記号

厅内整理番号 7447—2H 6741—5F 砂公開 昭和56年(1981) 4月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷覚子デバイス用マスク基板

②特 願 昭54-121672

②出 顋 昭54(1979)9月21日

②発 明 者 本田光男

上越市寺町3-14-7

⑦発 明 者 関川政人

上越市黒井1927

ゆ 明 者 浦壁健伍

上越市上吉野203

砂発 明 者 岡本治男

安中市磁部 3~~19~1

四発 明 者 黒柳逸夫

安中市築瀬791-4

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6

母1号

9代 理 人 弁理士 山本亮一



.89 48

1. 免别の名称

粒子デバイス削マスタ基板

2. 特許請求の影響

- 1. 倒用級部に銀面所磨を施してなるととを特徴 とする電子デバイス用マスク基板。
- 2 例用級の平面取り加工してなる特許請求の報 別等1項に記載の電子デバイス用マス書数。



3. 発明の詳細な説明

本発明は改良された電子デバイス用マスク養板 に関するものである。

従来、各種電子デバイスの型作にあたつて用いるフォトマスク高板は、ソーグ系ガラス、カリウム系ガラス、ボロンシリケートガラス、信息石英等からなり、これは一般に板状とされ、その表面は光の数点および光路の偏衡をなくするように鏡

血研解が凝されている。

しかして、ソーダ系、カリウム系ガラスの場合
は、通常、存動から数状に引上げられたものを規
定の寸伝に切断した後、その平面により
に対したが、その平面にあり
に対しからい炭化けいば、数化セリウム、シリカ、アルイナ、クルコニア等の研磨がを用いて使
延研磨を施し、また、存動石英の場合は、通常、
超揚からロッツ状に引上げられたものを想定の寸
法に切断して往状素材となし、ついでこれを一定
の呼きにスライスした後、担研磨、液研磨を経て
銀面に仕上げている。

このようにして要作された税状マスクを扱の表 向には、高英烈中でクローム、アルミニウム、税 等の会議および金属化合物が解膜状に無効、スパ フタラングまたはプレーテイングされ、さらに居 工程を経て電子デバイス用のマスクとして使用さ れている。

- 1 -

•••

しかしながら、このようにして製作された基数・は、その場構部に切断加工時に生じた凹凸や数和

な製造が存在するため、研修工程中に放射なが研

材を子が上記凹凸的ないし製作中に減投され、また。研

研がから数させている水まだは水と有機は

対との健合量等の核体が上配製作中に接入するよう

である。これらの構造機数子や核体は使

なない工程を終ても元とは極めて

が就工程を終ても元とに解表することは極めて

が就工程を終ても元とに解表することは極めて

のようなる仮があるため、スペッ

チョング、アレーナイングに係して、高高文学に

さらされるときは、上記した演技表がで

並びして、基板の表に最終等を及びし、その結

楽、ピンホールの発生率を高めて製品のお飼りを

低下させるという離点があった。

本発明は上記した関題点を解決することのできる電子デバイス用マスク高級を提供するものであって、これは側層暴駆に緩免研磨を施して立ることを特徴とするものであり、好きしくは側層線数

1枚のマスク美牧、あるいは複数の基数1を平行に配列した状態でセットする固定ボックス2の上方に、研修ボックス3を配置し、この研算ボックス3を心量し、この研算ボックス3を、回転数マおよびアーム5とからなる場合、関係によって性値運動させ、第2時に示すように、上紀の層ボックス3の低面に設けた1~複数の平行性6を、上紀差板1の関係部1aに運動接触するようにしてなるものである。

上記製造にてマスク書板1の信用器図1 A 心候 面研解を無すには、まず研磨ポックス3の上方に 配置したノボルでを通じて成ポックス3内に、水 または存機器謎を含む混合溶液中に公知の研解的 を分散させたもので供給し、ごれを放ポックスの 小孔8を通じて基板の周疑型1 a に過ぎ的または 間欠的に供給し、版次研磨材的推験および放度を 彼大なものから数細なものへと変化させることに よって最終的に動血状態に仕上げるのである。

なお、第1回。第2回には平面形状が四角形で、

を加取り加工し、これに製の研測を無してなることを特徴とするものであり、本発別のマスク基級によれば、その表面に改造、スパッチリングあるいはプレーティング処理を施工にあたりピンホールの発生を効果的に知えることができる。

以下、本語明を詳細に説明すると、本発明のマスク素板にはその周載器に便の研문が落されるのであるが、この仮态研解はマスク用基材を板状に加工する配の設備で行なうか、もさいは板状に加工した後の設備で行なうか、いずれでもよいが、しかし用機部に資取り加工を駆す場合は、この面取り加工の後に黄面研磨を行なうことが含ましい。本発明になるマスク高板の動物研磨の方法については特に展定されるものではないが、これはたとよば無1回に示すような要素を用いて行なわれ

「なわち、鬼」図に示す興度は、所定の寸法に 切断加工され、かつその月縁即を前取り加工した

-4-

あるマメタ素数の周線形を製造に研磨する場合について例示したが、不発明のマスク基数の平面形状については円形であっても基文之はなく、この円形マスク基数の周線形の製造研解発量については特に図示してないが、これは例えば所呈の円形マスク系数と同一に形成した母型に位って相対的に移動する概否部材によって容易に製造研磨することができる。

部3 製は本発明になるマスク画板における周線 助1 aの新聞形式を例示するものであって、陶図 (a) は解除血機関を単に像の研磨したものであり、 超数(b)、(a) はそれぞれ関縁型に傾斜面および受曲 助となる函数り加工を施した後に銀面研磨したも のである。また、第4回(d)、(b)、(a) はそれぞれぞ の用級部1 aに由取り加工を施した後、銀貨研制 したマスク系板の平面数である。

つぎに本発明の異複例を挙げて説明するが、以 な 下の異数例は不発明を限定するものではない。

~ 6 --

英族约 1.

一辺か102年、厚さ23年の正方形のソーダ ※ガラス100枚を、その表面を組研察した後、 第3的(20に示すように各角線像を面取り加工し、 ついて第1段に示す質量にて関議的につき、基数 の表面研解を行なうときに使用する研修材と同様 の研解が利用いて3段階の研修加工を施して使品 状態に仕上げた。このようにして周線的に無面研 勝を無したマスク量板について、最後にその表面 を常住したがつて製面仕上げした後、昇面各性 別を含む先後被すよび純水にて洗浄し、乾燥して か6その表面にクロム業績を行つた。

このようにして得られた電子デバイス用マスク 並板について、その装飾状態を検査したととろ、 ビンホールの数が、平均 0.1 個/ at で全数が合格 するものであつた。

異胞例 2.

的取り加工を抱さなかつたほかは。実施例1と

数における関係部の異なる加熱を示す新加級であり、影(図(a)~(a)はそれぞれ異なる加取り加工を 施してなる本象勢のマスク基板の手造盤である。

1 - マスク高板、 1 a … 関幕部、 2 … 助定ポプクス、 8 … 研算ポツクス、 4 … 回転機、 5 … アーム、 6 … 平行線、 7 … ノズル、 8 … 小孔。

技能配58- 46227(3) ほど同様にして得られたマスク単数の100枚に ついて、その表面状態を放棄したところ、ピンホ

ールの数が平均 G. 3 個/ 出であり、全数使用可能 であった。

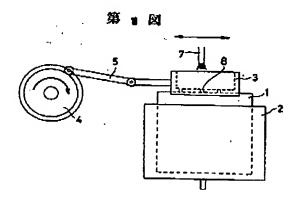
. 比较的

比較のために、一辺が102=、算さ28=の正方系ソーダ系ガラス100枚を、常佐に従ってその表面だけを金配仕上げして、ついてその表面にクロム蒸消を行なって得られた電子デスイス用マスク重板について、その表面状態を検査したところ、ピンホールの数が平均7億/成で、100枚の内7枚の不良品が存在した。

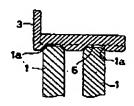
・4. 図面の簡単な試験

第1 部は本発明の電子やバイス形マスク重板の 周線電を研磨加工する鉄製の鉄路構成を示す基題 であり、第2回はその要加拡大新面図である。

第3回回~何はそれぞれ本発明になるマスク基

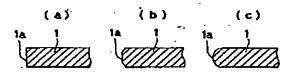


第2図



代理人 山本 光 医水色 养理士 山本 光 医水色

第3図



第4図

